直接成分と間接成分の分離に基づく照明光の伝播解析

那須 督 日浦 慎作 佐藤 宏介 大阪大学大学院 基礎工学研究科 560-8531 大阪府豊中市待兼山町 1-3 Tel +81-6-6850-6372 nasu@sens.svs.es.osaka-u.ac.ip

あらまし:ライトトランスポートはシーン内の複雑な光学現象により決定される画像の変化を記述する有効な手法の一つである.しかし、ライトトランスポートの計測には長大な時間を要し、得られるデータも膨大になってしまう.そこで、本論文では光源からの光がシーン内で初めて反射した結果として観測される直接反射成分と、シーン内で複数回反射した結果として観測される間接反射成分を分けて計測することでこれらの問題を解決する手法を提案する.また、計測したライトトランスポートを用いて計測環境とは異なった照明条件下におけるシーンの照明効果シミュレーションも行う.

Analysis Light Transport based on the Separation of Direct and Indirect Components

Osamu Nasu Shinsaku Hiura Kosuke Sato Graduate School of Engineering Science, Osaka University Machikaneyama-cho 1-3, Toyonaka, Osaka, 560-8531, Japan Tel +81-6-6850-6372 nasu@sens.sys.es.osaka-u.ac.jp

Abstract: Light transport is one of the useful representation of optical phenomena inside a scene. However, it is difficult to obtain enough sample under varied lighting condition, because the light source has large degrees of freedom. Therefore, in this paper, we propose a fast and efficient sampling method using characteristics of direct and indirect components. At first, we obtain geometric relationships between projector and camera, then repetive dot pattern is projected to acquire direct reflection component. Finally, stripe pattern in a small rectangular is projected to measure low-frequency indirect light distribution.

1 はじめに

カメラにより撮影された画像は、シーン内の物体表面上の輝度情報を記録したものである。しかし多くの場合、被写体は発光せず、照明からの光が物体表面で反射することで輝度が決定する。このとき観測される画像は、光源からの照明を受けたシーンの直接の反射成分(Direct)だけではない、光を受けた点はそれ自身も二次的な光源のように働き、相互に照明し合うことによる間接成分(Indirect)が直接反射成分と重ねあわされ、シー

ンの輝度分布が決定される. このような複雑な光の入出力関係を、ある照明条件下における一枚の画像から推定することは非常に困難である. そのため、一般にシーンに関するモデルを設定し、さまざまな観測結果を統合することで光の入出力を記述する. そのようなモデルの典型として三次元形状情報とその表面の反射特性をモデルに持つものがある. しかし、画像からこのモデルの復元を行う際はシーンが複雑になるにしたがってその処理も複雑になるという問題がある.

より直接的に画像からモデル表現を得る手法と してイメージベーストレンダリングがある. これ は、幾何的な情報ではなく実際に撮影したシーン の画像を含む多くの画像をモデルとして持つ. 本 論文では、光源から発せられる光線と、その照明 を受けたシーンを撮影した画像の間の光の入出力 関係をライトトランスポートと呼び、これをモデ ルとする. このような光の入出力関係を得ること で容易に任意の照明条件下におけるシーンの画像 のシミュレーションが行えるようになる. Sen ら [1] はこの光の入出力関係を用いて照明であるプロ ジェクタに視点を設定したときの画像の再構成を 行った. また. その入出力関係の計測について高速 なアルゴリズムも紹介している. しかし, Indirect 成分がシーン内において広範囲にわたると大幅な 高速化ができなくなってしまうという問題がある. 本論文では、この手法とは違った手法で高速化を 実現する。

光源から入射した後シーン上で反射することで 観測される光は、シーン内で一回反射するのみで 観測される直接反射成分(Direct)と、シーン内の 点が二次的な光源のように働いた結果観測される 間接反射成分(Indirect)に分けることができる。 リアルタイムレンダリングでは、その計算量など の問題でほとんどの場合 Drect 成分のみを計算し ている. しかし、Indirect 成分を考慮した画像生 成手法も Kajiyaら [4] によって定式化されるなど、 さまざまな研究が進んでいる. Seitzら [3] はシー ンを小さなパッチに分け、ライトトランスポートを その反射回数ごとに分ける手法を提案した. Navar ら [2] は Direct/Indirect の各成分を高速に分離す る手法を提案している. この手法は, Indirect 成分 は高周波帯域には大きな応答を持たないという仮 定に基づいている. すなわち, ある点に入射した光 により生じる Indirect 成分はシーン内で広がりを 持った拡散したものとなるということである。た だし、鏡などによって拡散されない間接反射成分 が観測される場合は、この仮定は成立しない. 一 方で、Direct 成分は一回の反射のみの直接反射で あるためプロジェクタとカメラ間の幾何的な対応 関係により表現できる. このため、Direct 成分に おいては Indirect 成分に見られたような拡散性は 見られない.

本論文は、2章において光の入出力関係を示すライトトランスポートと Direct/Indirect 成分の分離

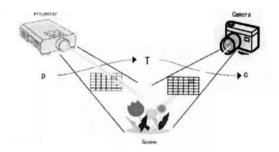


図 1: ライトトランスポートと光の入出力

について述べ、3章においてこれら二成分を別々に 計測する手法を述べる。そして、4章において実際 のシーンを計測した結果を示し、計測結果を用い てそのシーンにおける照明効果シミュレーション を行った結果を示す。最後に5章において本論文 をまとめる。

2 光の伝播と反射成分の分離

2.1 ライトトランスポート

本論文では、シーンにおける光の入出力を表す ライトトランスポートの計測にあたり、照明をプロジェクタ、観測をカメラで行うものとし、それ ぞれあらかじめ決められた一点に固定するものと する. このようにすることで、プロジェクタから シーンへの光の入力とカメラで観測される光の出 力は

$$c = Tp \tag{1}$$

のような線形の式で表すことができる.ここでcはカメラで観測される画像を表す列ベクトル、pはプロジェクタの投影画像を表す列ベクトルとする.これら二つの列ベクトルの変換行列であるTがライトトランスポートである.図1はカメラ,プロジェクタ,シーンとそれらの入出力関係を表したものである.プロジェクタからの光の入力は任意に制御でき,その各々の場合についてカメラで観測される画像の値を得ることができるので,行列Tの自由度にあわせて複数の投影に対する観測画像を得ることでライトトランスポートである行列Tを決定することができる.

最も簡単なライトトランスポートの取得の手法は、プロジェクタピクセルを順次投影しそれを観

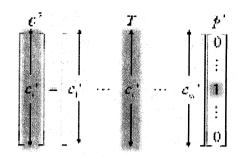


図 2: BruteForce 法による計測 プロジェクタのあるピクセルのみを投影すると、カメラで観測された値はそれに対応した行列 アの列要素に一致する

測するものである。図2に示すように、各ピクセ ルのみの投影時に観測される画像が行列 T の列成 分となる. このようにして、すべてのプロジェク タピクセルを順次投影することで行列 T の全列要 素を得ることができる. この手法を BruteForce 法 と呼ぶ. この手法はシンプルで非常に有効である が、計測に非常に長い時間がかかることと計測さ れた行列が非常に大きくデータ量が膨大になると いう問題がある. たとえば、プロジェクタの解像度 を XGA (1024×768 ピクセル), カメラの解像度 をVGA (640×480 ピクセル) とすると BruteForce 法でのプロジェクタからの投影回数はプロジェク タピクセル数である 786,432 回となる. 行列 T は 列数がプロジェクタピクセル数、行数がカメラの ピクセル数になるので一要素を 1byte で確保した としても約241GB が必要となってしまう. Sen ら [1] は互いに干渉しない独立したピクセルを同時に 投影することでこの問題を解決した. この手法は 非常に高速で効率的な計測を可能とする一方でそ の実装は非常に複雑である。また、Indirect 成分が 広範囲にわたって大きな値で分布する場合はその 効率化を発揮できないという問題もはらんでいる。

2.2 直接反射成分と間接反射成分

シーン内で反射してカメラへと出力される光は 図3のようにその反射回数で Direct と Indirect の 二つの成分に分けることができる. プロジェクタか ら投影された光がカメラで観測されるまでにシー ン内で反射する回数が, Direct 成分が1回のみで あるのに対して Indirect 成分は複数回である. つ

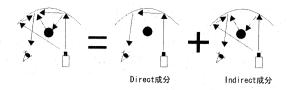


図 3: オクルージョンと観測値. 観測される値はオクルーダーによって不可視となっている領域における反射の結果も含まれている.

まり、Direct 成分はプロジェクタから入射した光がシーンを直接照明した結果の反射として観測されるものである。それゆえに、プロジェクタとカメラの幾何的対応関係でシーン内での反射をモデル化することができる。Indirect 成分は他の点からの反射光を受けてその反射として観測されるものである。複数回の反射はシーン内で照明を受けた。自身が二次的な照明として働き他の点を照明していることによる。このような現象は複雑で、幾何学的モデルによる再現は難しい。特に、図3のようにカメラから不可視の部分もIndirect 成分におうにカメラから不可視の部分もIndirect 成分に大けている場合、画像からその部分の三次元形状情報を推測するのは困難である。そのため、光学的関係を得ることでモデル化を行う。

この Direct/Indirect 成分の性質を考察する. 図 4 は Direct/Indirect の両成分のシーン内での反射 を表している. Direct 成分は図 4(a) に示したよう に幾何的な対応関係のあるピクセルにおいて強い 値を示す. 一方で、Indirect 成分はその反射の仕方 によっていくつかに分類される. その代表的なもの が図 4(b)(c)(d) である. 図 4(b) は相互反射と呼ば れ、光を受けたシーン内の点が二次的な照明のよ うに働くことによって他の点を照明する. 図 4(c) は表面下散乱と呼ばれ、これは、物体表面で光が 反射せずその面内にしみこんでから反射する現象 で大理石や人の皮膚などで観測される。この成分 は素材の質感表現に影響する. 図 4(d) は三次元拡 散と呼ばれれ、ミルクなど半透明なものに入った 光が三次元的に拡散して全体を明るくするもので ある. これら Indirect 成分は反射や散乱の過程で 広がりを持つとともにその強さも弱められている という性質を持つ、ただし、図5のように強い正 反射成分を持つ表面においては Direct 成分同様に 拡散しないまま相互反射が起こる.

鏡のような強い正反射成分を持つ表面がないと

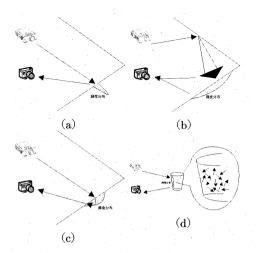


図 4: Direct/Indirect 成分の反射. (a)Dirct 成分の反射. (b) 相互反射. (c) 表面下散乱. (d) 三次元拡散

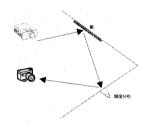


図 5: 鏡などの強い正反射成分を持つ表面では相互 反射は拡散しない.

仮定すると、Direct/Indirect 成分は非常に簡単な方法で分離することができる [2]. この手法では図6のように空間的に高周波なパターンを投影する.プロジェクタからの直接の投影がない場合は Indirect 成分のみが、直接の投影を受けている場合は Direct/Indirect 成分の両方が含まれている。そこでパターンをずらしながら複数投影し、それらから各ピクセルに対し最大・最小の値を集めた画像を生成することで二つの成分を分離することが可能となる。最大値を集めた画像を L^+ 、最小値を集めた画像を L^- 、Direct 成分を L_d 、Indirect 成分を L_g とすると

$$\begin{cases}
L^{+} = L_d + \alpha L_g \\
L^{-} = (1 - \alpha)L_g
\end{cases}$$
(2)

となる. ここで α はプロジェクタにおける投影 領域がシーン全体に占める割合を示す. L^+, L^-

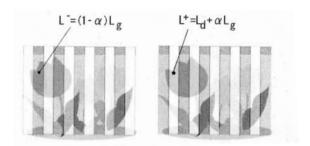


図 6: 高周波パターンの投影による Direct/Indirect 成分の分離.

は観測されるためこれらの式を解くことで Direct/Indirect 成分が計算できる.

3 ライトトランスポートの計測

2.2節で述べたように、Direct/Indirect の両成分はそれぞれ異なる性質を持っている。本論文ではこれらの性質を利用し、より効率的で高速なライトトランスポートの計測手法を提案する。以下、プロジェクタの解像度を (M_c,N_c) としてシーンに対するライトトランスポートの計測手法を説明する。

3.1 直接反射成分の計測

Direct 成分はシーン上においてプロジェクタとカ メラの画素が幾何的に対応しているときに大きな値 が観測される. この幾何的な対応関係はグレーコー ドパターン投影法によって得ることができる[5]. こ の対応点に限って計測することで、BruteForce 法 では各プロジェクタピクセルを順次投影していた のに対して、理論上は一度にプロジェクタの全ピ クセルを投影することで計測が可能となる. しか し、シーン上においてカメラとプロジェクタのピ クセルが完全に重なっているとは限らず、また両 者の解像度も違うことからこの手法では正確な計 測が可能とはならない. そこで本手法ではプロジェ クタピクセルに関して l×lの小さな影響領域を設 定し、カメラの各ピクセルは図7のように対応す る領域から影響を受けるものとする. これにより 図8に示したようなパターンを 12回投影すること で、より正確な計測が可能となる。また、12回パ ターンを投影しているので、これを用いて 2.2 節

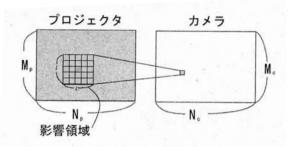
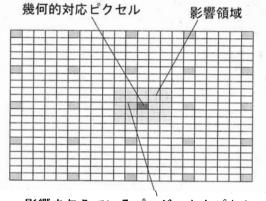


図 7: Direct 成分に関する影響領域.



影響を与えているプロジェクタピクセル

図 8: Direct 成分計測に用いる投影パターン.

で述べたようにして Direct 成分のみを抽出することができる.

3.2 間接反射成分の計測

Indirect 成分は複数回繰り返される反射の過程でその影響の領域が広がりを持つとともに輝度が減少する性質がある。前者の性質は図9に示したように空間的に低周波数帯域に応答が集中することを意味し、高周波帯域を省いて近似的に計測することが可能である。そこで、サンプリング定理に基づき投影するパターンを空間的に低周波なもの、すなわち複数のピクセルをまとめて単位投影領域とし、これを同時に投影するものとしてプロジェクタの解像度を落としてパターンを投影することとする。これによって、低解像度化した分だけ投影回数を減らしたBruteForce 法によって高周波帯域を除いた近似的なライトトランスポートの高速で効率的な計測が可能となる。また、Direct 成分に比べてIndirect 成分は一点への投影に対する応

答が小さいため BruteForce 法では Indirect 成分を検出できない可能性もある。しかし、本手法のように低解像度化し広い単位投影領域を設定することでこの問題を解決できる。ただし、単位投影領域内全体を投影する方法では Indirect 成分のみの抽出は不可能であるため図 10 に示したように単位投影領域内をさらに分割し高周波パターンを位相をずらしながら複数回投影することで 2.2 節で述べたようにして Indirect 成分のみを抽出することでする。たとえば、低解像度化の割合を (m,n) となる。たとえば、低解像度化の割合を (m,n) となり、単位投影領域内に投影する高周波パターン数を h とすると投影パターン数は $\frac{M_pN_p}{mn} \times h$ 回となる。

4 実験結果

提案手法を用いて実際に計測を行った.機材の仕様は表 1に示したとおりである。3章における各値は $M_p=768, N_p=1024, M_c=480, N_c=640$ となる。また、本実験では Direct 成分計測の影響領域を 5 ピクセル四方、Indirect 成分における低解像度化の割合を 32、すなわち l=5, m=32, n=32とした。また、プロジェクタ以外の光の影響を除くため計測はすべて暗室環境下で行った。

4.1 ライトトランスポートの計測結果

図11はライトトランスポートの計測対象シーンである。このシーンに対しライトトランスポートを計測した結果が図12,図13である。ただし、ライトトランスポートの計測結果はプロジェクタの全ピクセルを投影した際に得られる画像のシミュ

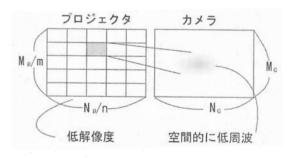


図 9: Indirect 成分の影響とプロジェクタの低解像 度化.

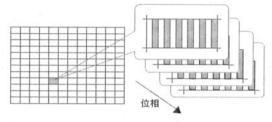


図 10: Indirect 成分計測に用いる投影パターン.

レーション結果として示している。前者は Direct 成分で、Indirect 成分を含まないため物体の内側が実際より暗くなっていることがわかる。後者は Indirect 成分で、物体の内側で相互反射が起きていることがわかる。図 14、図 15、図 16 は別のシーンに対して計測を行った結果である。同様に Direct 成分では光源と反対を向いた面において実際より暗くなり、Indirect 成分において相互反射によって谷の部分に値が集中するということが確認された。

4.2 照明効果シミュレーション

計測されたライトトランスポートを用いて照明 効果のシミュレーションを行った. 図 17 はシーン の右半分のみを照明した場合に観測される画像を 合成したもの,図 18 はシーンの左から右へ行くほど明るい照明を当てた場合に観測される画像を合成したものである. このように,ライトトランスポートを計測することでそれを用いて計測環境下とは異なる照明環境下での観測画像の合成に成功した.

表 1: 実験機材の仕様

	機材	仕様
PC	OS	VineLinux
	CPU	Pentium4 2.66GHz
	メモリ	1GB
Projecter	Epson ELP-703	1024×768 pixel
Camera	Teli CS5850	640×480 pixel

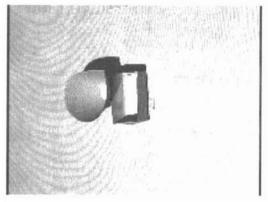


図 11: 計測対象シーン 1.



図 12: ライトトランスポートの Direct 成分.



図 13: ライトトランスポートの Indirect 成分.

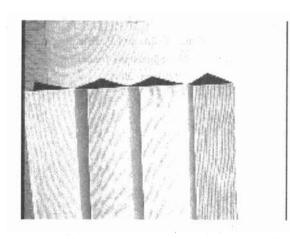


図 14: 計測対象シーン 2.

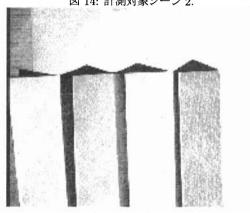


図 15: ライトトランスポートの Direct 成分.

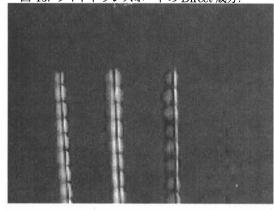


図 16: ライトトランスポートの Indirect 成分.

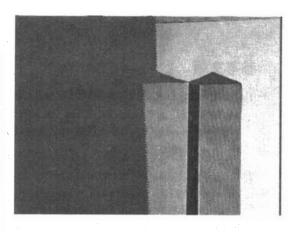


図 17: 照明効果シミュレーション 1.

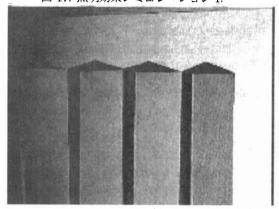


図 18: 照明効果シミュレーション 2.

5 結論

本論文では光の入出力関係を記述する方法のひとつであるライトトランスポートの計測に関する手法を提案した。ライトトランスポートの計測としてBruteForce 法での計測はシンプルであるが計測に長大な時間がかかるとともに結果として得られるデータも非常に大きくなってしまう。そこで本論文ではDirect/Indirect 成分を分離し、それぞれの性質を利用することでより高速で効率的な計測手法を提案した。

ライトトランスポートの計測結果として、4章に示したように良好な結果を得ることができたが改善の余地のある点もある. Indirect 成分の計測結果には切れ目があらわれブロックパターンのようになっている. また, ごく小さな値に関しては観測できず黒く落ちてしまっている部分もある. これらを改善するために, 今後投影するパターンを

参考文献

- Sen P, Chen B, Garg G, Marscher S, Horowitz M, Levoy M, and Lesch H, "Dual Photography," Transactions on Graphics, vol.24, no.3, pp.745-755, 2005.
- [2] Nayar S, Krichnan G, Grossberg M, and Raskar R, "Fast Separation of Direct and Global Components of a Scene using Hight Frequency Illumination," Transactions on Graphics, vol.25, no.3, pp.935-943, 2006.
- [3] Seitz s, Matsushita Y, and Kutulakos K, "A Theory of Invers Light Transporet," In Proceeding of ICCV, vol.2, pp.1440-1447, 2005.
- [4] Kajiya J T, "The Rendeing Equation," ACM SIGGRAPH Computer Graphics, vol.20, no.4, pp.143-150, 1986
- [5] T.Mita, S.Hiura, H.Kato and S.Inokuchi "Strategical tracking of polyhedral objects by reactive change of projetion pattern - reactive range finder -," Priceeding of third ACCV, pp495-502, 1998.
- [6] 佐藤いまり、岡部孝弘、佐藤洋一、池内克史、" 任意光源環境における画像生成のための見えの 標本化"、情報処理学会論文誌コンピュータビ ジョンとイメージメディア、Vol.47、No.SIG10 (CVIM15)、pp.107-119、2006.
- [7] 向川康博,永井悠文,大田友一, "SpaceRelighter:パターン投影による照明環境の再現", 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol.10, No.2, pp.155-162, June 2005.
- [8] Y. Mukaigawa, T.Kakinuma, and Y.Ohta. A fast compensation method of inter-reflection for pattern projection onto a non-planar surface. Proc. IEEE International Workshop on Projector-Camera Systems (PRO-CAMS2006), pages 9-10, 2006.

- [9] C. Zhang and T. Chen. Generalized plenoptic sampling. Technical Report AMP01-06, Carnegie Mellon University, 2001.
- [10] H. Y. Shum, Y. Li, and S. B. Kang. An introduction to imagebased rendering. Kluwer Academic Publishers, 2004.